

رشد و بررسی خواص بلور TGSP به عنوان آشکار ساز فروسرخ

رسول ملک فر^۱، بهنام عباسی^۲

۱- بخش فیزیک دانشگاه علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس- تهران

۲- مرکز تحقیقات پیشرفته لیزر، صا شیراز، شیراز

پست الکترونیکی: Malekfar@Modares.ac.ir

(دریافت مقاله: ۸۶/۸/۲۷، نسخه نهایی: ۸۷/۳/۲۱)

چکیده: بلور سولفات تری گلایسین، TGS، و نیز همتای فسفات دارشده آن، TGSP، با روش رشد از محلول اشباع، رشد داده شدند و از لحاظ چگونگی شرایط رشد و پارامترهای مختلف بلورشناسی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تجزیه و تحلیلی ساختاری نظیر پراش پرتو X و طیفسنجی پس پراکنده‌ی لیزری میکرو رامان برای بررسی بلورهای رشد داده شده مورد استفاده قرار گرفته شد، و نتایج تجربی به دست آمده از آنها در مورد بلورهای خالص TGS و آلاییده TGSP ارائه شده‌اند. توجه ویژه به تاثیر دانه اولیه، و اثر افزایش اسید فسفریک در کیفیت بلورهای نهایی رشد داده شده، بوده است، و تغییر قطبش ایجاد شده با به کارگیری مدار الکتریکی ویژه و ثبت منحنیهای پسماند بلورهای خالص و آلاییده بررسی شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: رشد بلور، پیروالکتریک، سولفات تری گلایسین، اسید فسفریک، میدان واحد نمایه، حلقه پسماند.

ساختار بلوری با سرنشت دیالکتریک را می‌توان به جای یکی از ۳۲ گروه تقاضانی قرار داد، که ۱۱ گروه از آنها دارای مرکز تقارن بوده و خاصیت فروالکتریکی دارند و ۲۱ گروه باقیمانده مرکز تقارن ندارند. در این میان ۲۰ گروه از این ۲۱ گروه سرنشت پیزو الکتریکی از خود نشان می‌دهند. شاخه دیگری از تقسیم بندهی نیز وجود دارد که در آن بلورها می‌توانند دارای یک تک محور قطبیه باشند که به چنین گروهی پیرو الکتریک گفته می‌شود. ولی اگر این مواد ویژگی برگشت پذیری قطبشی نیز داشته باشند، فرو الکتریک خوانده می‌شوند. TGSP یک پیروالکتریک خوب است. بلورهای TGS و TGSP ثابت دی الکتریک پایینی دارند و در حالت کلی با افزایش دما، رسانندگی آنها بالا می‌رود. این موضوع به لحاظ افزایش نمایی غلظت با دماسه، و نیز افزودن ناخالصی نیز رسانایی آن را در دمای معین تغییر می‌دهد.

مقدمه

بلور سولفات تری گلایسین، TGS، کاربردهای ویژه‌ای در وسائل مختلف به ویژه نظاری و پژوهشی دارد که از آن جمله می‌توان به تلسکوپهای فضایی، طیف سنجها و ابزار سرنشت‌یابی لیزری، تصویرگرهای تحلیل کننده محیط و آشکارسازهای IR اشاره کرد. خانواده TGS بهترین ماده در میان مواد موجود برای احساسگرهای پیروالکتریک‌اند که ناشی از ضربیت پیروالکتریک بالای آنهاست. احساسگرهای پیرو الکتریک خانواده TGS احساسگرهای خوبی برای بازه طول موج فرابنفش تا فروسرخ هستند. دلیل اصلی برای بررسی خانواده TGS، در سالهای اخیر، عبارتند از بهای ارزان، گستردگی بودن بازه پاسخ دهی دمایی، و بسامدی آنهاست. TGSP یکی از اعضای خانواده TGS است که با افزودن مقدار معین و کم اسید فسفریک به آبگون TGS به دست می‌آید. در شکل (۱) ساختار TGSP از نظر بلورشناسی نمایش داده شده است. هر



شکل ۱ دسته بندی فروالکتریکها از نظر بلورشناسی.

گلاسینیم $\text{NH}_3+\text{CH}_2\text{COOH}$ و یکی به صورت دیگر زوئیتر $\text{NH}_3+\text{CH}_2\text{COO}^-$ (یونی) که هم خاصیت اسیدی دارد هم خاصیت بازی است. وقتی اسید فسفویک به عنوان ناخالصی وارد می‌شود، هیدروژن اسید فسفویک با COO^- ترکیب شده و زوئیتر را تبدیل به گلاسینیم می‌کند. در نتیجه فقط در صورتی می‌توان زوئیتر را مشاهده کرد که ناخالصی اسید فسفویک تا حد امکان کم باشد. برای کنترل دما در آزمایشگاه دستگاهی با دو لایه ساخته شد که با یک کنترل کننده دما و عنصرهای گرمایی که در پایین و بین دو لایه قرار گرفته بودند، دما قبل کنترل بود. این دستگاه و مدار آن را در [شکل‌های \(۲\) و \(۳\)](#) نشان داده‌ایم. نخست در دمای زیر ۲۰ درجه سانتگراد بررسیهایی انجام شد ولی بلوری مشاهده نشد. در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اولین بلورها مشاهده شدند که ضمن پایین بودن سرعت رشد، کیفیت بلورها نیز مناسب نبود. بررسیهای در دمای بالاتر تکرار شد و در دمای ۳۰ - ۳۵ درجه سانتیگراد بهترین بلورها به دست آمدند. ولی در دمای بالاتر به دلیل سرعت تبخیر بالا پدیده‌های هستزایی، لایه لایه شدن صفحات، و شکل گیری نامناسب صفحات بلوری مشاهده شدند. زمانی که آبگون به حالت ابر اشباع می‌رسد رقابتی بین دانه سازهای اولیه در آبگون آغاز می‌شود، سرانجام یکی برنده خواهد شد و دانه اولیه را به وجود می‌آورد پس از آنکه دانه اولیه به نخ بسته و آویزان شد و بلور تا حدی رشد می‌کند دوباره رقابت برای دانه‌سازی آغاز می‌شود و روی بلور دانه‌های بسیار کوچکی تشکیل می‌شوند. عکس این اثر، با مقیاس ۵۰۰ برابر در [شکل ۴](#) ارائه شده است. دانه‌های اولیه که در شکل

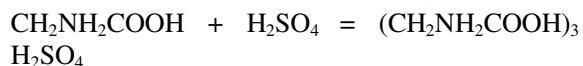
باز قطبش مشکل اصلی این بلور است. بهترین راه برای بر طرف کردن این مشکل افزودن ناخالصی است. این باز-قطبیش مربوط به تبادل پروتون بین گلاسین و یون گلاسینیم است. در همین راستا پژوهشگران به دنبال ماده‌ای هستند که جانشین گلاسین شده و با وارد کردن میدان داخلی از باز قطبش بلور جلوگیری کند، [۱، ۲].

دماهای کوری بلور TGSP، ۵۱ درجه سانتیگراد است. در حالت کلی TGSP نسبت به TGS میدان و ادارندگی بزرگتری از خود نشان می‌دهد که این به دلیل جایگزینی یونهای PO_4^{3-} با یونهای SO_4^{2-} است.

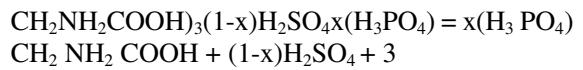
روش رشد

رشد بلورهای خانواده TGS با آلایش‌های مختلف به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. از آن جمله می‌توان به رشد روی صفحه داغ، سردایش آرام و تبخر آزاد همراه با ثابت نگه داشتن دما اشاره کرد. در اینجا با استفاده از ثابت نگه داشتن دما این کار پژوهشی انجام شده است. که پاسخ مناسبی داده، و بلور به شکل مناسبی رشد می‌کند. بلورهای TGS و TGSP از آبگون اشباع با ترکیب‌های شیمیایی زیر به دست می‌آیند.

برای TGS دارایی:



و برای TGSP دارایی:

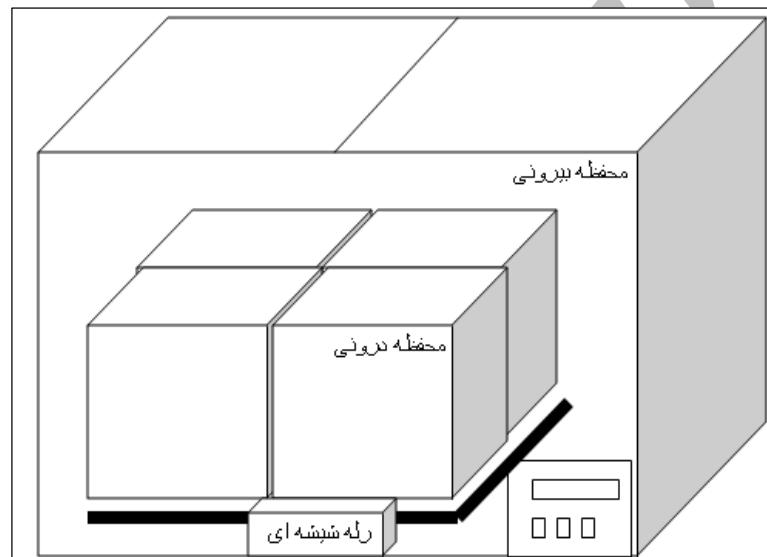


که x در این جا می‌تواند دارای مقادیر $0, ۰/۱, ۰, ۰/۲, ۰, ۰/۴, ۰, ۰/۵$ و $۰, ۰/۵$ باشد. در [TGS](#) از هر ۳ یون گلاسین ۲ مورد آن به صورت

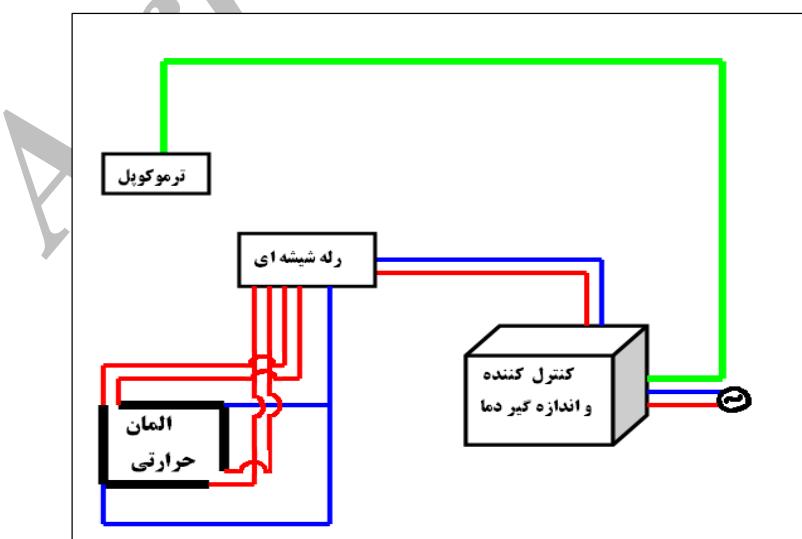
محفظه را برداشتیم و برای جلوگیری از تبادل گرمایی دور آن را کاملاً با پشم شیشه که یک عایق گرمایی مناسبی است پوشاندیم، [۳].

در شرایطی که از ماده اولیه بیشتر و نیز طول زمان رشد بیشتری استفاده شود، ابعاد بلورهای رشد یافته می‌تواند تا $2.5 \times 4 \times 7$ سانتیمتر مکعب برسد و قطعاً راستای سمتگیری دانه اولیه نیز در رشد صفحات موثر است.

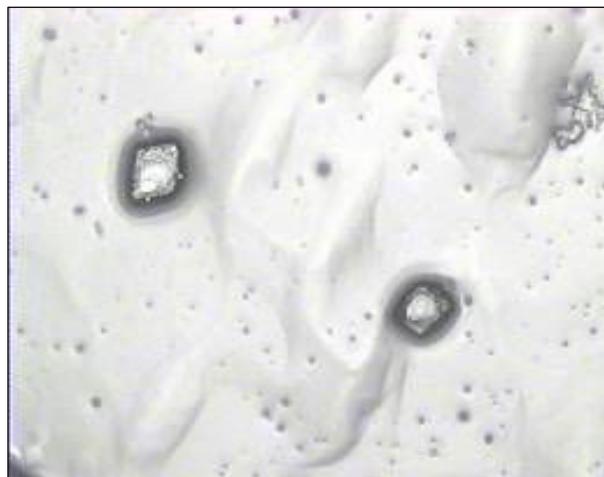
نشان داده شده از مرتبه 10^{-7} متر است. پدیده دیگری که هنگام رشد دیده می‌شود پدیده شکستگی بلور بود. این شکستگی زمانی رخ داد که بلور نسبتاً بزرگ شده بود. این مورد را می‌توان به رشد نایکسان محور b در دو راستای مخالف نسبت داد. همچنین در زمان رشد متوجه شدیم که تعادل سه حالت آبگون جامد و گاز در رشد بلور بسیار موثر است، به طوری که هرچه محیط مرتبط‌تر باشد رشد کندر و کیفیت بلور نیز کاهش می‌یابد. بنابراین در ادامه آزمایش درهای داخلی



شکل ۲ دستگاه رشد بلور.



شکل ۳ مدار دستگاه رشد بلور



شکل ۴ عکس ۵۰۰ برابر شده بلور TGSP.

می شود. این مد نظیر مد 140 cm^{-1} در Na_2SO_4 است. دو قله نسبتاً شدید و بلند در 978 cm^{-1} و 979 cm^{-1} وجود دارند که می توان آنها را به ترتیب به یونهای PO_4 و SO_4 نسبت داد. همچنین مد 448 cm^{-1} نیز به SO_4 وابسته است. قله بعدی در حدود 881 cm^{-1} به پیوند ارتعاش C-C وابسته است و در 662 cm^{-1} یک مد مربوط به نوار C-O و نیز دوباره در 627 cm^{-1} می شاهده می شود. پیوند C-CO دارای دو قله در 175 cm^{-1} تا 226 cm^{-1} می باشد. در بازه 499 cm^{-1} و 575 cm^{-1} است و در بازه 1115 cm^{-1} و 1135 cm^{-1} قلهای به گلاسین وابسته اند. در 1414 cm^{-1} می توان مد کششی NH_3 را مشاهده کرد. قله 1478 cm^{-1} مربوط به CO_2 متقارن است، و قله 1478 cm^{-1} را می توان به CH_2 نسبت داد. مد موجود در 1621 cm^{-1} مربوط به NH_3^+ بوده و مد 1675 cm^{-1} نشان دهنده $\text{C}=\text{O}$ و مدهای 3167 cm^{-1} و 3022 cm^{-1} و 2737 cm^{-1} را می توان به CH_2 وابسته دانست. بنابر نظریه هویسن یکی از گلاسینها دارای شکل زوئیتر و دوتای دیگر به شکل گروه کربوکسیل (COOH) ظاهر می شوند، [۵] که پروتون لزم را از H_3PO_4 و یا H_2SO_4 می گیرند. قطبش خود به خودی به تبادل پروتون بین یون گلاسین و یون گلاسینیم بر می گردد و در کل بیانگر این است که وجود یونهای قطبیده منجر به مدهایی در طیف رaman شده و مربوط به زوئیتر هستند و در 1307 cm^{-1} و 1414 cm^{-1} دیده می شوند.

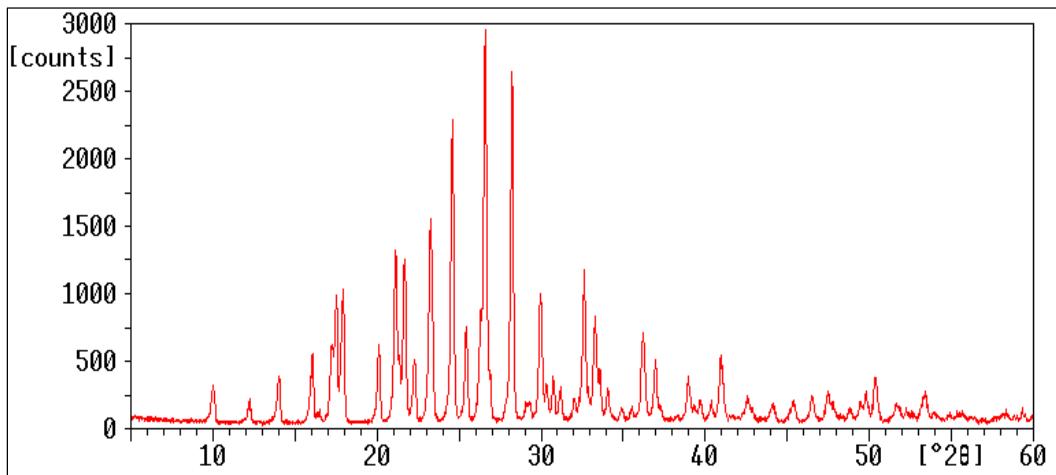
تحلیل پراش پرتو X بلور TGSP
اطلاعات پراش پرتو X بلور TGSP در شکل ۵ نشان داده شده است. پراش پرتو X ساختار بلور TGSP را تک میل نشان می دهد که با داده های ASTM^۱ همخوانی دارد.

تجزیه و تحلیل این الگوی پراش پرتو X را می توان در جدول شماره (۱) مشاهده کرد. بیشترین شدت مربوط به صفحه (۱۳۱) و پس از آن به صفحه با خاصیت فرووالکتریک (۰۱۰) مربوط بوده است که در اینجا با بلوری که دارای صفحه ac بزرگتری است ثبت الگوی پراش پرتو X به عمل آمد.

طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان بلورهای رشد داده شده TGSP در بازه $4000-100\text{ cm}^{-1}$ مورد بررسی قرار گرفت. در طیف سنجی رامان همه اطلاعات مربوط به گلاسین CH_2 , PO_4 , SO_4 , NH_3^+ , $\text{C}-\text{H}$ در مقایسه با مواد دیگر از جمله اسید سولفوریک، اسید فسفریک، گلاسین و دیگر مواد مورد بررسی قرار گرفته است، [۴، ۳]. لازم به یاد آوری است که همه این آزمایشها در آزمایشگاه طیف سنجی رامان و FT-IR بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرّس انجام گرفت. چنانکه در شکل ۶ مشاهده می شود مد 176 cm^{-1} به ارتعاشهای گلاسین در شبکه بلور مربوط

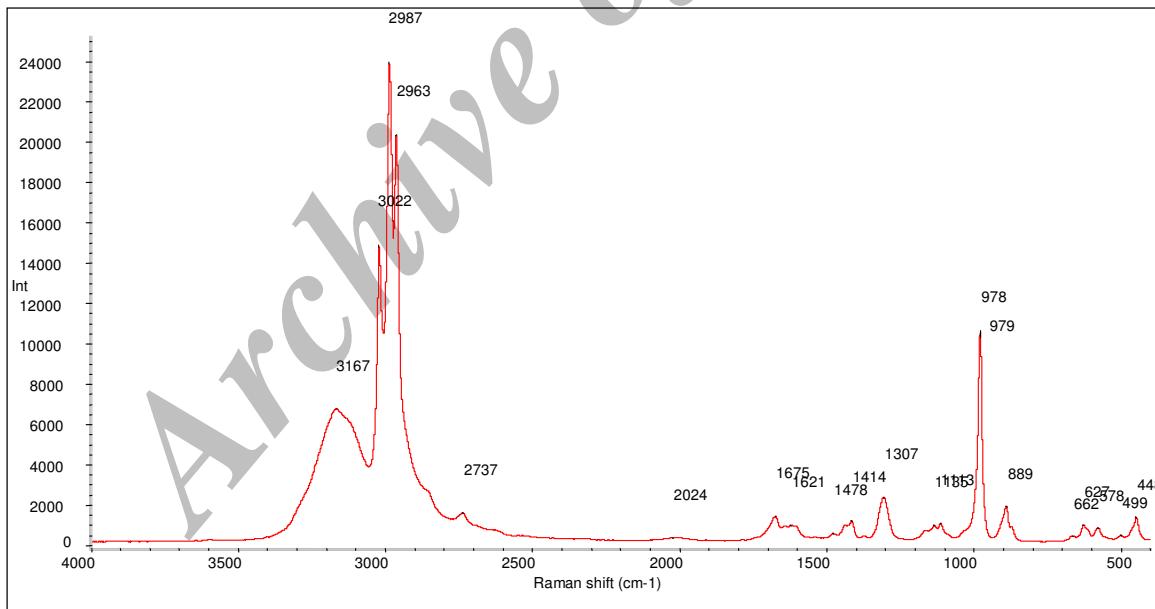
۱- American Society for Testing and Materials.



شکل ۵ طرح پراش پرتو X بلور TGSP رشد داده.

جدول ۱ نتایج حاصل از پراش پرتو X

پارامتر a شبکه(A)	پارامتر b شبکه(A)	پارامتر c شبکه(A)	پلارمتر (degree)	Landa (A)
۹,۴۱۷	۱۲,۶۴۳	۵,۷۳۵	۱۱۰,۲۳	۱,۵۴۲



شکل ۶ نمودار طیف نوعی رامان بلور TGSP رشد داده شده..

سمتگیری دانه اولیه از این نوع هستند (شکل ۷). پیش از این در مورد تاثیر تغییر آبگون، بررسیهایی انجام شده بود و نتیجه این که در $pH = 3$ بلوری با بزرگترین ابعاد به دست می‌آید و با تغییر درجه بازی و یا اسیدی آبگون بلور نیز کوچکتر شده و تعادلی سه حالت آبگون، گاز، و جامد ماده، تغییر pH آبگون و

تاثیر راستای دانه اولیه در رشد بلور TGSP با روشهای مختلف می‌توان رشد صفحات بلور TGSP را مورد مطالعه قرار داد. روشهایی مانند تغییر دمای رشد، تغییر شرایط تعادلی سه حالت آبگون، گاز، و جامد ماده، تغییر pH آبگون و

این صفحه اعمال کند و از موارد اصلی مورد بررسی در این مقاله نیز همین موضوع است.

با تغییر ابعاد این صفحه، صفحات دیگر نیز خود را سازگار می‌کنند. در بلور TGSP از سه گلایسینین $\text{CH}_2\text{COOH} + \text{NH}_3$ و یکی به صورت زوئیتر گلایسینین $\text{NH}_3^+ \text{CH}_2\text{COO}^-$ است، [۶، ۷]. علت اصلی استفاده از این بلور به عنوان آشکار ساز فروسرخ دمای اتاق، وجود زوئیتر است که در طیف سنجی‌های FT-IR و رامان به خوبی مشخص است، [۵]. عامل دیگری که می‌توان آن را ناشی از تاثیر افزودن اسید فسفوپلیک دانست. تغییر زوئیتر است، با توجه به وجود ۲ هیدروژن در اسید سولفوریک و شرکت آن دو در پیوند GII و GIII، در مورد افزودن اسید فسفوپلیک با نگاه ظاهری می‌توان گفت که هیدروژن سوم نیز به GI چسبیده و زوئیتر را مانند دو یون دیگر گلایسین به گلایسینین تبدیل می‌کند. بنابراین نباید زوئیتر که عامل اصلی آشکارسازی فروسرخ این بلور است مشاهده شود، [۱۰-۸]. در صورتی که این عامل نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه آشکارتر نیز می‌شود. دلیل این پدیده ثابت تفکیک بالای هیدروژن سوم اسید فسفوپلیک است. حتی هیدروژن دوم نیز نسبت به اسید سولفوریک سخت‌تر جدا می‌شود. افزودن اسید فسفوپلیک بر پیوند هیدروژنی GI و GII نیز تاثیر گذاشته، از جایه جایی پیوند هیدروژنی و کوالانسی که همان تغییر قطبش است، جلوگیری می‌کند و ضعف اصلی خانواده TGS را که واقطی‌گری است را برطرف می‌کند. در آزمایشهای انجام شده مشاهده شد که اگر از $x = 0.4$ استفاده شود صفحه ac بیشترین آهنگ رشد دارد. اگر از $x = 0.1$ های بیشتر از ۰.۵ استفاده شود، بلور شکل مناسب خود را برای آشکارسازی فروسرخ از دست می‌دهد. در $x = 0.1$ کمترین آهنگ رشد بلور به دست آمده، مشاهده شد.

آهنگ رشد کاهش می‌یابد. این تغییر pH به دلیل افزودن درصد **۲ اسید فسفوپلیک** آبگون است، [۵]. در طول آزمایش با بالا قرار دادن صفحات مختلف بلور آزمایش تکرار شد. در **جدول شماره ۲** می‌توان اثرهای آن را مشاهده کرد.

هنگام رشد، با توجه به آهنگ رشد صفحات، شکل بلور نیز تغییر می‌کند. این پدیده در **شکل ۲** نشان داده شده است. بنابر جدول بالا در حالتی که صفحه bc بالا باشد، صفحه (۰۰۱) بیشترین آهنگ رشد را نسبت به صفحات دیگر دارد. زمانی که صفحه ac بالا باشد بیشترین آهنگ رشد مربوط به صفحه (۰۱۰) است. در دو حالت صفحه (۰۱۰) کمترین رشد را دارد و در بلورهای بزرگ بر اثر رقابت رشد صفحات دیگر، در بعضی موارد این صفحه به خوبی دیده شود.

پس از بررسی این آزمایشهای این نتیجه به دست آمد که اگر صفحه ac بالا باشد، صفحه (۰۱۰) بزرگترین حالت خود را خواهد داشت.

تأثیر اسید فسفوپلیک بر رشد بلور TGSP

در فرمول شماره ۱ برای رشد بلور از x های مختلفی استفاده شد و مشاهده شد که با تغییر نسبت اسید فسفوپلیک به اسید سولفوریک، شکل صفحات بلور نیز تغییر می‌کند (شکل ۸). این تغییر در مواردی موجب کوچک شدن و در مواردی دیگر حذف صفحات حاصل بلوری می‌شود. در **شکل ۳** بلورهایی که با آلامیشهای مختلف، و مقادیر x مختلف در ۰.۱، ۰.۲۵، ۰.۴ و ۰.۵ رشد داده شدند نشان داده شده‌اند. عامل این تغییرات در شکل صفحات جانشینی یون فسفات به جای یون سولفات، و تغییر آهنگ رشد صفحات بلور است. در این شرایط یون فسفات ضمن جانشینی میدان داخلی را نیز افزایش می‌دهد. در این بلورها صفحه اصلی مورد توجه، صفحه (۰۱۰) است. چون در حالت عادی یون سولفات و GI نزدیک به این صفحه است، بنابراین کمیت اسید فسفوپلیک باید بیشترین تاثیر خود را روی



شکل ۷ بلورهای رشد داده شده با سمت بندی‌های مختلف دانه اولیه.

جدول ۲ آهنگ رشد صفحات بلور با گونه های مختلف آویزان کردن دانه اولیه بر حسب mm/h.

	pH	(۱۰۰) mm/h	(۱۱۰) mm/h	(۰۰۱) mm/h
bc صفحه	۳	۰,۰۲	۰,۱۱	۰,۱۲
ac صفحه	۳	۰,۰۳	۰,۲۹	۰,۲۶



شکل ۸ بلورهای رشد داده شده با X های مختلف.

که قطبش خاصی را از خود نشان می دهد که در شکل (۱۰) به صورت سد پتانسیل دیده می شود. چنانکه از شکل (۱۰) پیداست، تمام بارهای منفی در سمت راست (یا در سمت چپ) قرار دارند و قطبش سمت داری شکل می گیرد. در حالتی که دما از دمای گذار بالاتر برود بلور به فاز پارالکتریک می رود، در این حالت یونهای گلاسین در شبکه بلوری به نقاط $\frac{1}{4}$ و $\frac{3}{4}$ رفته و به گونه ای عمل می کنند که یکدیگر را از نظر قطبش خنثی کنند که از دید سد پتانسیل این موضوع را به خوبی می توان در شکل (۱۱) مشاهده کرد. برای انجام این آزمایش از مقاومت مگا اهمی و برای اتصالها از سیم لakkی، و نیز برای الکترود سطح بلور، از خمیرنقره استفاده شد. در منحنیهای پسماند ارائه شده در شکل ها، محور Y نمایاننده قطبش و محور X میدان اعمالی به بلور است. از لحاظ نظری با توجه به شکل ۱۰ می توان میدان و قطبش را به صورت $P = \frac{C_1}{A}V_1 - \epsilon_0 \frac{V_o - V_1}{d}$ بیان کرد. با جمع شده روی بلور نیز از فرمول شماره (۲) پیروی می کند.

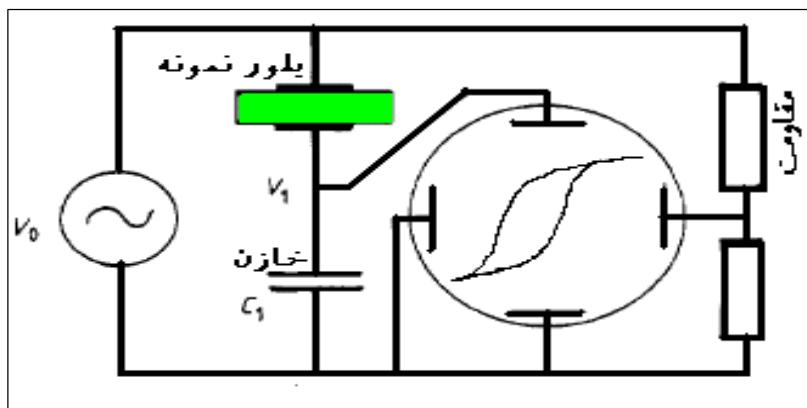
بررسی قطبش
مواد فرووالکتریک از جمله بلور مورد بحث وقتی در میدان خاصی قرار گیرند دارای قطبش مشخصی می شوند که این قطبش همراستا با میدان است. در این بلور نقش اساسی را زوئیتر بازی می کند. و با توجه به پیوند هیدروژنی شدیدتری که اسید فسفویک ایجاد می کند، باید میدان و ادارندگی شدیدتری نیز مشاهده شود. به صورت نظری، با نادیده گرفتن نقص شبکه و این فرض که احتمال توزیع هسته ها یکسان است، پس از اعمال میدان $E(t)$ می توان قطبش $P(t)$ را محاسبه کرد.
برای اندازه گیری قطبش از مدار سایر - تاور (Sawyer-Tower circuit) که در شکل (۹) نشان داده شده است، استفاده شد. این مدار بر پایه ایجاد تغییر فاز عمل می کند، و تغییر فاز خازن موجب شکل گیری دایره ای می شود، و با تغییر فازی که بلور پدید می آورد، حلقه پسماند به وجود می آید. این حلقه تابع دماس است و هنگامی که دما به دمای گذار برسد، قطبش غیر خطی P_f صفر و پسماند به خط راست تبدیل می شود. دلیل حذف این قطبش غیر خطی را می توان در تقارن گلاسین مشاهده کرد. اگر به گلاسین نگاه کنیم دارای یک تقارن است

حلقه پسماند به دست آمده برای بلور TGSP به خوبی اشباع شده است و کاملا تحت تاثیر میزان غلظت اسید به کار برده شده است. با بالا رفتن غلظت، یک دوگانگی در حلقة پسماند مشاهده می‌شود. میدان E_c در بلور TGSP به خاطر افزوده شدن پرتوان به بون زوئیتر افزایش می‌باید که این افزایش ناشی از جانشینی PO_3^{2-} به جای SO_4^{2-} است.

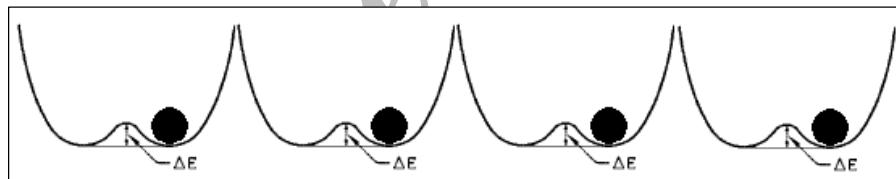
$$V_y = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{1}{C} \int \frac{dQ_x}{dt} dt = \frac{Q_x}{C} \quad (2)$$

$$\frac{Q_x}{C} = \frac{A(\epsilon\epsilon_0 E + P_f)}{C} = \frac{A}{C} (\epsilon\epsilon_0 \frac{V_x}{d} + P_f)$$

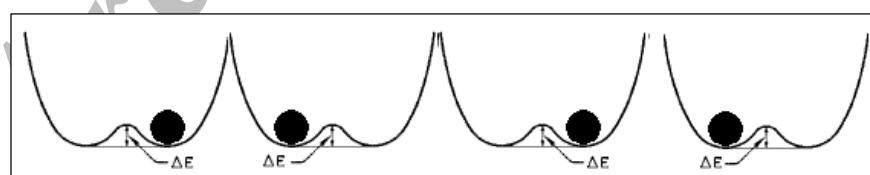
منحنی پسماند بلور TGSP برای x های مختلف مورد بررسی قرار گرفت قطبشها و میدان وادارنده آن نیز به دست آمد، که در شکل (۱۲) نشان داده شده. در بعضی از منحنی‌ها چنانکه دیده می‌شود شاهد دوگانگی در منحنی پسماند هستیم.



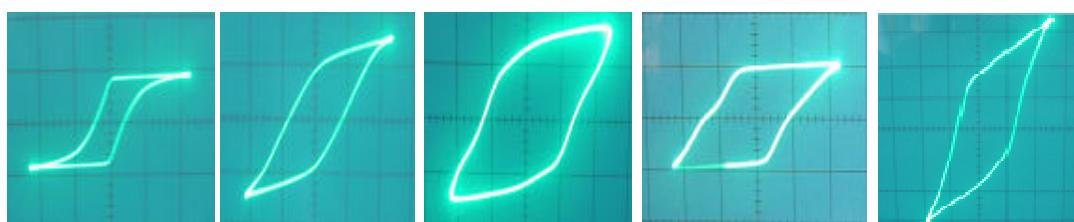
شکل ۹ مدار سایر - تاور (Sawyer-Tower circuit) برای اندازه گیری قطبش.



شکل ۱۰ حالت قطبش دار گلایسین در فاز فرو الکترویک.



شکل ۱۱ حالت بدون قطبش گلایسین در فاز پارا الکترویک.



شکل ۱۲ منحنی های پسماند بلورهای TGSP رشد داده شده.

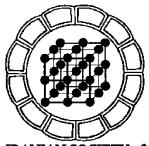
- [۳] عباسی ب، ملک فر ر، "رشد و اثر جهت گیری دانه بر روی رشد بهینه صفحه (۱۰۰) بلور TGSP به عنوان آشکارساز مادون قرمز دمای اتفاق"، دوازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران (۱۴۰۵ و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۳).
- [۴] Saxena A., Gupta V., Sreenivas K., "Characterization of phosphoric acid doped TGS single crystals", Journal of Crystal Growth 263 (2004) 192–202.
- [۵] عباسی ب، ملک فر ر، "رشد و طیف سنجی پراکنده رامان و FT-IR عبوری بلور TGSP" به عنوان آشکارساز مادون قرمز دمای اتفاق، یازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (۱۴۰۵ و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۳)
- [۶] Meeraa K., Muralidharana R., Santhanaraghavana P., Gopalakrishnanb R., Ramasamy R., "Growth and characterization of L-cystine doped TGS crystals", Journal of Crystal Growth 226 (2001) 303–312.
- [۷] Lillicrap B.J., Wood J.D.C., Wood V.M., Shaw N., "Growth and electrical properties of deuterated TGS produced by the rotating disc technique", J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 12, (1979).
- [۸] Gaffar M.A., El-Fadl A.A., "Investigation of the pyroelectric and piezoelectric properties of triglycine sulphate single crystals containing organic molecules", J. Phys.: Condens. Matter 1 (1989) 8991-8999.
- [۹] Jain S.C., Dahake S.L., Indian J. Pure Appl. Phys. 2 (1964) 71.
- [۱۰] Garunnmozhi, E. de Matos, "Electrical characterization on L-lyrosine dope triglycine sulfate single crystals", Material Research Bulletin 37 (2002) 1699-1707.

برداشت

بلور سولفات تری گلایسین، TGS، و نیز همتای فسفات دارشده آن، TGSP، با روش رشد از محلول اشباع و با استفاده از ثابت نگه داشتن دما رشد داده شدن. بلورهای رشد داده شده با ساختارهای بهینه، از لحاظ چگونگی شرایط رشد و پارامترهای مختلف بلورشناسی، مورد بررسی قرار گرفتند. الگوهای پراش پرتو X و طیفهای ضبط شده از طیف سنجی پس پراکنده لیزری میکرو رامان، برای بررسی بلورهای رشد داده شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. الگوها و طیفهای به دست آمده در مورد بلورهای خالص و آلاییده TGS و TGSP ارائه، و تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به اهمیت موضوع، توجه ویژه به تاثیر دانه اولیه و نیز اثر اضافه کردن اسید فسفریک در تراکم های مختلف، بر کیفیت بلورهای نهایی رشد داده شده، معطوف شد. تغییر قطبش ایجاد شدم با به کارگیری مدار الکتریکی خاص و تجزیه و تحلیل منحنیهای پسماند برای بلورهای خالص و آلاییده بررسی و علت تغییرات ایجاد شده ارائه شدند.

مراجع

- [۱] Ashok K. Batra, Mohan D. Aggarwal, Ravindra B. Lal, "Growth and characterization of doped DTGS crystals for infrared sensing devices", Materials Letters, 57 Issues 24-25 (August 2003) 3943-3948.
- [۲] Rajul Ranjan Choudhury, R Chitra, M Ramanadham, "The role of the double-well potential seen by amino group in the ferroelectric phase transition in triglycine sulfate", Journal of Physics: Condensed Mater (2003) 4641-4650.



IRANIAN SOCIETY of
CRYSTALLOGRAPHY
and MINERALOGY

Vol. 16, No. 4, Winter 1387/2009

IRANIAN JOURNAL OF
CRYSTALLOGRAPHY
and MINERALOGY

Growth and the investigation of TGSP crystal properties as infrared detector

R. Malekfar, B. Abbasi

Physics Department, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Email: Malekfar@Modares.ac.ir

(Received: 17/11/2007, in revised form: 10/6/2008)

Abstract: Triglycine sulfate, TGS, and its phosphated counterpart, TGSP, have been grown by saturation solution method and were investigated for growth conditions and crystallographic parameters. Structural analysis equipments such as X-ray diffraction and back-scattering laser micro-Raman spectroscopy have been employed for the investigation of the grown crystals and the experimental results obtained for the pure TGS and doped TGSP crystals are presented. We place great emphasis on the influences of the orientation of the seed crystal and also phosphoric acid addition to the quality of the final grown crystals and the changes in the polarization has been studied by using a special electrical circuit and recording the hysteresis loops of the pure and doped crystals.

Keywords: *crystal growth, pyroelectric, triglycine sulfate, phosphoric acid, coercive field, hysteresis loop.*